ECH/ECCDプラズマにおけるイオンテールと磁場揺動の観測

京大工ネ理工研,京大工ネ科A,NIFSB 小林進二,金子昌司A,山本聡, 磯部光孝B,岡村昇一B,松下啓行B,居田克巳B,吉沼幹朗B,藤澤彰英B,南貴司B, 東井和夫B,吉村泰夫B,長崎百伸,近藤克己A,佐野史道,水内亨,岡田浩之

Observation of Ion Tail and Magnetic Fluctuations in ECH/ECCD Plasmas IAE, Kyoto Univ., Grad. Sch. Eng. Sci, Kyoto Univ. A, NIFSB Shinji Kobayashi, Masahi KanekoA, Satoshi, Yamamoto, Mitsutaka IsobeB, Shoichi OkamuraB, et al.

いくつかのトーラス装置では,ECH/ECCDプラズマにおいてイオンテールが観測されている.しかしながら,その発生メカニズムについては,マイクロ波のモード変換によるカップリングや,電子の非等方マクスウェル分布の影響が提唱されているが,まだ明らかとなっていない.

CHSにおける53 GHz第 2 高調波ECH/ECCDプラズマでは,低い電子密度 $(n_e < 0.5 \times 10^{19} \text{ m}^{-3})$ でイオンテールが観測された.イオンテールの発生にはECCDの駆動電流の向きによらないことがわかった.この現象の特徴的なこととして,テールの発生と同時に数十 \sim 200 kHz程度に磁場揺動が観測された(図 1). モードの伝搬方向はイオンの反磁性ドリフト方向で,磁場の向きと反対方向であった.モード数は回転変換分布が横切る有理

面に相当し、ECCDの駆動方向 (Co, Ctr)によって変化することがわかった.この様な状況下では、ホトンカウンティングX線 CCDカメラによって高エネルギー電子の存在が確認されている.また、イオンテールが発生する密度領域は電子系ITBが形成されるそれと良く似ている.

一方でHeliotron Jでの70 GHz ECHプラズマでは、1×10¹⁹ m⁻³以下の密度において,バルクのイオン温度に対して数倍以上のエネルギーを持つテールが見ら見積った"テール温度"は,(1)電子密度の低下とともに増加することが分かった(2)ECHの入射パワーを増加させると上昇することが分かった(図2).

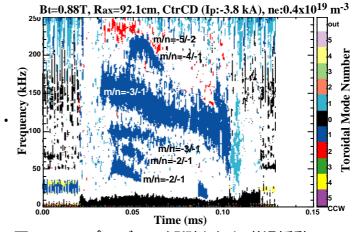


図1 ECHプラズマで観測された磁場揺動(CHS)

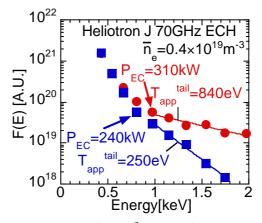


図2 イオンのエネルギースペクトル(Heliotron J)